Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-208781 (43)Date of publication of application: 26.07.2002

(51)Int.Cl.

H05K 3/46 B29B 11/00 B32B 27/04 B32B 27/36 B32B 27/36 C08J 5/24 H05K 1/03 H05K 3/00 // C08L 77:00

(21)Application number: 2001-002056 (71)Applicant: NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing: 10.01.2001 (72)Inventor: IKEDA KENICHI

TAWARA SHINJI

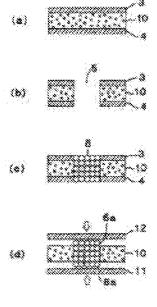
KAWASHIMA TOSHIYUKI

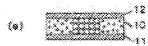
## (54) WIRING BOARD PREPREG AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wiring board prepreg with a resin film that allows a specific resin film to adhere for eliminating the need for separately laminating the resin film when a porous layer is formed, and that can preferably use the resin film as a covering material when a laser via is machined, and to provide a method for manufacturing the wiring board prepreg.

SOLUTION: This manufacturing method of the wiring board prepreg includes a process for forming the porous layer made of aromatic series polyimide on a polyester film 3 for adhering by the wet coagulation method, and a process for impregnating a raw material composition made of a thermosetting resin into the hole of the porous layer adhering onto the polyester film.





# (19) 日本||跡許方(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2002-208781 (P2002-208781A)

(43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.25)

(51) lni.Cl.		識別割号	FI					ÿ	~~73~}^( <b>参</b>	**************************************
H05K	3/48		H08	ΣK	3/46			T	4F07	2
								X	4F10	8
8298	11/00		B29	B	11/00				4F20	1
8328	27/04		831	B	27/94			Z	5E34	8
	27/34				27/34					
		<b>企</b>	來輸末 來新	衣髓	な項の数3	OL	(金 8	夏)	最終更	に続く
(21) B186884		特顯2001-2056(P2001-2056)	(71) 8	出職人	Å 000003	964				
					日家電	<b>元株式</b>	会社			
(22) 8 8 E		平成13年1月10日(2001.1.10)			大阪府	淡木市	下穗模 1	TH	1.楼2号	
			(7%)	管明	理游 蓍	錢				
					大阪府	<b>淡木市</b>	下總證:	TE	1番2号	原
					電工株	式会社	Pi			
			(72) §	<b>E97</b> -	新田原	伸給				
					大阪府	<b>淡</b> 木市	下磁镜 1	I E	1番2号	13 案
					電工株	式会社	PŞ			
			(74) (	型。	<b>100092</b>	266				
					<b>弁理</b> 士	鈴木	崇生	(A)	4×)	
									異線器	に続く

### (54) [発明の名称] 配装基板プリプレグ及びその製造方法

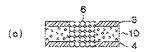
#### (57)【要約】 (修正有)

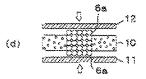
【課題】 多孔質層の製膜時に特定の樹脂フィルムを付 着させることで、機能フィルムを別途積層する必要がな く、好ましくは樹脂フィルムをレーザービア加工時の被 覆材として使用できる樹脂フィルム付きの配線基板プリ プレグ、及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 湿式凝固法により芳香族ポリアミト製の 多孔質層をボリエステルフィルム3上に製膜・付着させ る工程と、そのボリエステルフィルム上に付着した多孔 質層の孔内に熱硬化性樹脂の原料組成物を含浸させる工 程とを含む配線基板プリブレグの製造方法。











#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 湿式凝固法により芳香族ポリアミド製の 多孔質層をポリエステルフィルム上に製膜、付着させる 工程と、そのポリエステルフィルム上に付着した多孔質 層の孔内に無硬化性樹脂の原料組成物を含浸させる工程 とを含む配縁基板プリプレグの製造方法。

【請求項2】 ボリエステルフィルムに付着した芳香族 ボリアミド製の多孔質層に、熱硬化性樹脂の半硬化物が 含浸されている配線基板アリアレグ。

【諸求項3】 前記ボリエステルフィルムが、ボリエチ レンテレフタレートフィルム又はボリエチレンナフタレ ートフィルムであり、レーザービア加工に使用されるも のである請求項2記載の配線基板プリプレグ。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、湿式凝固法により 製機した多孔質層に、熱硬化性樹脂の原料組成物を含浸 させる配線基板プリプレグの製造方法。およびその製造 方法によって得ることができる配線基板プリプレグに関 し、特に、レーザービア加工を伴う両面配線基板や多層 配線基板等の製造に有用である。

【従来の技術】従来より、電子機器などに使用されるプ

リント配線基板の基材圏や絶縁層等の形成工程には、熱

#### [0002]

硬化性樹脂をガラス繊維織物や高分子不織布などに含浸 させて半碳化させたアリアレグ等が使用されてきた。通 常、プリプレグは網箔に覆層されて使用され、例えば、 当該積層体を熱プレスすることによって、下層の配線層 等に積層・硬化させる工程と、網箔に配線パターンを形 成するII程とを繰り返すことにより、配線層と絶縁層が 順次積層された多層構造が形成される。また、プリプレ グの両面に熱プレスにて鋼箔を積層した積層体が、多層 配線基板のコア基板や両面配線基板に使用されている。 【0003】これらの配線層間又は配線パターンを形成 する前の金属層間を導電接続する方法として、絶縁層に 形成されたビアホール内に夢電性ペーストを充填して金 **屬層同士を審電接続する方法が知られている。具体的に** は、図2(a)~(e)に示すように、網箔11に積層 されたプリプレグ10に更に樹脂フィルム13を積層し た状態で、レーザービア加工により網第11に至る開口 部ろを形成した後、その内部にスクリーン印刷等によっ て夢電性ペースト6を充填し、樹脂フィルム13を剥離 して導電性ペースト6の表面を凸状とし、その凸状部6 aに圧接するように網箔12を積層して熱プレスするこ とで網箔層間を導電接続したものが知られている。な お、樹脂フィルムの積層と剥離を行わないと、導電性へ ーストに凸状部が形成されず、薄電性ベーストと網箔と の圧接力が不充分となり、配線層間の導電接続の耐久性

【0004】一方、レーザービア加工の被覆層として以

や信頼性が低下しやすい。

外にも、配線基板の製造工程における取扱い性を高めたり、不純物の付着を助止する等の理由から、プリアレグに樹脂フィルムを被覆する場合が多い。そして、プリブレグに樹脂フィルムを積層する方法としては、補強繊維シートに熱硬化性樹脂を含浸した後に、ラミネーター等により樹脂フィルムが積層されていた。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようにアリプレクに樹脂フィルムを積層する方法では、 精層時に空気の介在(エア職み)を防止する必要があ り、また、後に剥離するため適度な接着力で付着させる 必要があるなど、精層のための装置やその制御等が煩雑 になっていた。

【0006】一方、上記の如きブリブレグの補強相として、ボリスルホン等の多孔質フィルムを用いる試みが存在する。このような多孔質フィルムを選式凝固法(選式相分離法)で製膜する場合、基材シート上に製膜原液を塗布して緩固液に浸透する方法が存在するが、得られる多孔質フィルムと基材シートは、凝固後に剥離してしまうのが通常である。

【0007】そこで、本発明の目的は、多孔質層の製膜 時に特定の樹脂フィルムを付着させることで、上記のよ うに樹脂フィルムを別途積層する必要がなく、好ましく は当該樹脂フィルムをレーザービア加工時の被機材とし て使用できる樹脂フィルム付きの配線基板ブリアレグ、 及びその製造方法を提供することにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、多孔質層の製膜時の基材シートをそのまま利用することを新たに 着想し、アリアレグに対する要求物性を満たし、かつ製 膜時の付着性に優れる材料の組合せについて鋭窓研究し たところ、芳香族ボリアミド製の多孔質層とボリエステ ルフィルムの組合せにより、上記目的が達成できること を見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】即ち、本発明の配線基板ブリブレグの製造 方法は、湿式凝固法により芳香族ポリアミド製の多孔質 層をポリエステルフィルム上に製膜・付着させる工程 と、そのポリエステルフィルム上に付着した多孔質層の 孔内に熱硬化性樹脂の原料組成物を含浸させる工程とを 含むことを特徴とする。

【0010】一方、本発明の配線基板プリアレグは、ボ リエステルフィルムに付着した芳香族ボリアミド製の多 孔質層に、熱硬化性樹脂の半硬化物が含浸されているこ とを特徴とする。

【〇〇11】上記において、前記ポリエステルフィルムが、ポリエチレンテレフタレートフィルム(PET)又はポリエチレンナフタレートフィルム(PEN)であり、レーザービア加工に使用されるものであることが好ましい。

【0012】[作用効果]本発明の製造方法によると、

深式織固法により著香族ボリアミド製の多孔質層を製膜する際に、製膜基料としてボリエステルフィルムを使用するため、実施例の結果が示すように、製膜時に両者が適度な付着性を有するので、これに熱硬化性樹脂の原料組成物を含浸させるだけで、樹脂フィルム付きのプリブレグを製造することができる。このため、従来技術のように樹脂フィルムを別金積層する必要がなくなり、好ましくは後述のように、当該樹脂フィルムをレーザービア加工時の被釋材として使用できる。

【0013】一方、本発明の配線基板プリプレグによると、ボリエステルフィルムに芳香族ポリアミド製の多孔 質層が付着した構造であるため、湿式凝固法により多孔 質層を製潔する際に両著を付着させて、従来技術より簡 易な製法により樹脂フィルム付きのものを得ることができる。なお、従来技術のように含浸後に樹脂フィルムを 積層する場合、多孔質層の表面に熱硬化性樹脂の半硬化 物を露出させておく必要があるため、露出した半硬化物 が熱ブレス時に樹脂流れを起こし易く、また、プリプレ グの薄層化が行い難く、この点から、本発明の配線基板 プリプレグは構造的にも有利となる。

【0014】前記ボリエステルフィルムが、ボリエチレンテレフタレートフィルム又はボリエチレンナフタレートフィルムであり、レーザービア加工に使用されるものである場合、ボリエチレンテレフタレート又はボリエチレンナフタレートは、弱熱性が良好なため、レーザービア加工時の被繋材として使用できるので、本発明のブリブレグは特にレーザービア加工に使用される場合に有用となる、なお、これらのフィルムは低コストで入手しやすいという利点もある。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する、本発明の配線基板プリプレグの製造方法は、湿式凝固法により芳香族ポリアミド製の多孔質層をポリエステルフィルム上に製膜・付着させる工程を含むものである。

【0016】製業基材となるボリエステルフィルムとしては、脂肪族系のボリエステルフィルムも使用できるが、耐熱性、アラミドとの付着性などの観点から、芳香族系のボリエステルフィルムが好ましい。当該芳香族系のものとしては、ボリエチレンテレフタレートフィルム、ボリブチレンテレフタレートフィルム、ボリアチレンテレフタレートフィルム、ボリアリレートフィルム、ボリエステル系液晶ボリマーフィルムなどが挙げられる。なお、これらのフィルムとしては、付着性を改善するために、コロナ放電処理などの表面処理を行ったものを用いてもよい。

【0017】上記フィルムの厚みは、単にプリプレグの 被覆材として使用するのであれば、5μm以上であれば よいが、前述のように開口部に充填した導電性ペースト に凸状部を形成する目的で使用する場合には、2~25 μmが好ましく。8~15μmがより好ましい。

【0018】本発明では、絶縁性、耐熱性が良好で、低熱線膨脹率である芳香族ポリアミドを多孔質層の主成分とする。かかる芳香族ポリアミドとしては、芳香族基を主鎖に有するものであればよく、例えば以下のものが具体的に例示される。

【0019】芳香族ポリアミドとしては、いわゆるパラ 型アラミドやメダ型アラミドの他、骨格の一部をジフェ ニルエーテル。ジフェニルプロパン ジフェニルメタ シ、ジフェニルケトン、ジフェニルスルホキシド、ピフ ェニル等で置換したものや、芳香環の水業基をメチル 蓋、ハロゲン原子等で置換したものなどが挙げられる。 【0020】パラ型アラミドとしては、ポリャーフェニ レンテレフタラミド等が挙げられるが、このボリマーの ように剛直な成分のみで構成されたアラミドは、特殊な 薬剤で溶解させる必要がある。従って。多孔質フィルム に用いる芳香族ボリアミドとしては、屈曲性を付与する 成分で骨絡の一部を置換したアラミドやメタ型アラミド を少なくとも一部に使用することが好ましい。風曲性を 付与する成分としては、mーフェニレン、2、7ーナフ クレン、ジフェニルエーテル、2,2ージフェニルプロ パン、ジフェニルメタンなどが挙げられる。このような **成分は、ジカルボン酸モノマー又はジアミンモノマーと** して、共産合に使用されて骨格に導入されるが、当該成 分の共重合比が大きいものほど、一般に溶剤に対する溶 解性が高くなる。

【0021】また、バラ型アラミドとメタ型アラミドのような2種以上の芳香族ポリアミドのブレンド体を使用することも可能である、更に、芳香族ポリアミドの耐熱性や製膜基材への付着性を損なわない範囲で、脂肪族ポリアミドや他のポリマーを一部に含有してもよい。

【0022】湿式凝固法による製膜は、一般的に、溶剤に機能と添加剤等を溶解した製膜原液(ドープ)を調製し、これを製膜基材に塗布(キャスト)したものを凝固液に浸漬して溶剤置換させることで、樹脂を凝固(ゲル化)させ、その後、凝固液等を乾燥除去するなどして多孔質フィルムを得るものである。

【0023】芳香族ボリアミドを溶解するための溶剤としては、溶解性の観点から、例えば、テトラメチル尿 素、ヘキサメチルホスホルアミド、N、Nージメチルア セトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーメチル ピペリドンー2、N、Nージメチルアロン酸アミド、Nーメ チルカプロラクタム、Nーアセチルピロリジン、N、Nージエチルアセトアミド、Nーエチルピロリドンー2、N、Nージメチルプロピオン酸アミド、N、Nージメチルイソブチルアミド、Nーメチルホルムアミド、N・Nージメチルプロピレン尿素及びそれらの混合系が挙げられる、更に、Nーメチルー2ーピロリドン、N、Nージ

メチルアセトアミド、N、Nージメチルホルムアミド等 の非プロトン性極性溶剤が溶解性の面や、凝固溶剤との 溶剤凝集スピードの点で好ましく使用できる。特に好き しい例として、Nーメチルー2ーピロリドンを例示する ことができる。

【0024】また、ジエチレングリコールジメチルエー デル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ レングリコールジブチルエーテル、等の溶剤を混合し て、溶剤酸漿の速度を調整してもよい。

【0025】湿式凝固法におけるドープは、好ましくは -20~60℃の温度範囲で塗布される。また、萎固液 としては用いる樹脂を溶解せずに、上記溶剤と相溶性を 有するものであれば、限定されないが、水やメタノー ル、エタノール、イソプロビルアルコール等のアルコー ル類及びこれらの混合液が用いられ、特に水が好適に用 いられる。浸漬時の緩固液の温度は特に限定されない が、好ましくは0~90℃の温度である。

【0026】製膜原液のボリマー濃度は、5重量%から 25重量%の範囲が好ましく、7重量%から20重量% がより好ましい。濃度が高すざると、粘度が高くなりす ぎて取り扱いが困難になるし、濃度が低すぎると多孔質 フィルムが形成しにくくなる傾向がある。

【0027】 孔径形状や孔径コントロールのために硝酸 リチウムのような無機物やボリビニルビロリドンのよう な有機物を添加することもできる。添加物の濃度は溶液 中に1 重量率から10重量やまで添加するのが好まし い。硝酸リチウムを添加すると溶剤と凝固液との置換速 度が速く、スポンジ精造の中にフィンガーボイド構造 (捨状にボイドを有する構造)を形成できる。ボリビニルビロリドンのような凝固スピードを遅くする添加剤を 加えると、スポンジ構造が均一に広がった多孔質フィルムを得ることができる。

【0028】また、凝固液に浸渍する前に、例えば30 で以上、相対湿度90%以上の雰囲気に所定時間(例えば1秒~10分間)放置することにより水分等をドープ に吸収させることで、表面付近の多孔質フィルムの孔径 コントロールを行ってもよい。例えばこの操作により、 表面にスキン層が形成されるようなドープ組成でも、孔 径をある程度大きくすることができる場合がある。

【0029】ドーブは一定の厚みに塗布し、水等の凝固 液中に浸稽して凝固させたり、水蒸気雰囲気下に放置し て緩固した後、水中に浸積するなどして、脱溶剤され多 孔質フィルムとなる。多孔質フィルムの形成後、凝固液 から取り出した後、乾燥する、乾燥温度は特に制限され ないが、200℃以下での乾燥が望ましい。

【0030】多孔質フィルムの裏表面は何れも平均孔径 0.05μm以上が好ましい。より好ましくは0.1~ 5μmである。また、スポンジ構造部分(内部)の細孔 のサイズは0.05μmから10μmであればよいが、 好ましくは1μmから7μmである。フィンガーボイド 構造では、平均孔径0.05μmから10μmが好ましい。多孔質フィルムの空孔率については、30~98%が好ましく、40~70%がより好ましい。

【0031】多孔質層の厚さは特に限定されないが、あまり厚みが厚すぎると脱溶剤に時間がかかる傾向があり、また、最近の多層配線基板では薄くて軽くさらに機械強度のある物が望まれるため、その厚さとしては150μm以下から2μmが望ましい。好ましくは90μmから5μmである。

【0032】本発明では、上記の工程により、ボリエス テルフィルム上に多孔質層が付着したものが得られる が、本発明は、この多孔質層の孔内に熱硬化性樹脂の原 料組成物を含浸させる工程を含む。

【0033】当該原料組成物の含浸方法としては、各種コーター等によって、多孔質層の表面に、直接熱硬化性機能の原料液を塗布する方法でもよいが、基材シートの表面に原料液を塗布して乾燥させた関形塗膜を多孔質層の表面に積層して、加熱・加圧により含浸させる方法が好ましい。この方法により、熱硬化性機能の原料液に含まれる溶剤により、芳香族ボリアミドが膨潤等して多孔質層が変形するのを抑制できる。

【 0034】熱硬化性樹脂としては、エボキシ樹脂、フェノール樹脂、ボリイミド樹脂、ボリアミド酸等が挙げられるが、エボキシ樹脂やエボキシ樹脂と他の樹脂の混合物などが価格や取り扱い易さの点から好ましい。熱硬化性樹脂の原料液には、落剤の他に、触媒、硬化剤、難燃剤、充填剤、可塑剤、促進剤等を含有してもよい。熱硬化性樹脂の原料液に含まれる溶剤としては、熱硬化性樹脂の種類によるが、ケトン類、酢酸エステル類、エーテル類、芳香族炭化水素類、アルコール類等が挙げられる。

【0035】基材シートとしては樹脂、金属などが何れも使用できるが、樹脂フィルムが好ましい。塗布方法としては、直接塗布又は間接含浸の何れの場合も、ブレードコーター、コンマコーター、ロールコーター、カレンダコーター、バーコーターによる塗布方法が挙げられる。なお、塗布厚みが均一なほど箇形塗膜の厚みも均一となり、含浸量もより均一化できる。

【0036】溶剤の乾燥では、完全に溶剤を除去する必要はなく、非流動化する程度でもよい、乾燥方法としては、効率の点から加熱乾燥や熱風乾燥が好ましい。加熱温度としては、熱硬化性樹脂の硬化反応が進行し過ぎない温度が選択される。

【0037】加熱・加圧を行う方法としては、各種の熱 プレス装置や熱ラミネーター、それらに真空排気装置を 付加した装置などを用いる方法が挙げられる。本発明で は、熱ラミネーターを用いるのが好ましい。

【0038】この加熱・加圧によって、ポリエステルフィルムに付着した芳香族ポリアミド製の多孔質層に、熱 硬化性樹脂の半硬化物が含浸された配線基板プリプレグ が製造できる。即ち、本発明の配線基板プリプレグは、 以上のような本発明の製造方法によって好適に得られる ものであり、ボリエステルフィルムに付着した芳香族ボ リアミド製の多孔質層に、熱硬化性樹脂の半硬化物が含 浸されているものである。

【0039】以下、本発明の配線基板プリアレグの使用 形態の一例として、プリプレグにレーザービア加工を行 い、金属層間を導電接続させる場合について説明する。 図1(a)~(e)は、当該導電接続方法の一例を示す 工程図である。

【0040】まず、図1(a)に示すように、アリプレグ10のボリエステルフィルム3とは反対側の面に樹脂フィルム4を積層する。この樹脂フィルム4としては、ボリエステルフィルムが好ましい。積層は、ブリプレグ10の結業力を利用して圧着したり、単に積層配置するだげでもよい。

【0041】次に、図1(b)に示すように、上記の種 層物を養適する開口部5を形成する。なお、積層物を養 通する開口部5を形成する代わりに、樹脂フィルム4で はなく金属層を設けておき、ボリエステルフィルム3の 表面からその金属層に至る開口部5を形成してもよい。

開口部5の形成は、開口面積が大きい場合は、コンピュータ制御によるドリリング、パンチ等も利用できるが、通常は、YAGレーザ等の各種レーザを用いたレーザ加工が行われる。レーザ加工の方法や条件等は、従来法が何れも適用できる。なお、ボリエステルフィルム3は、レーザ加工の際に、その下層のブリプレグ10を保護する役割も有する。

【0042】次に、閉1(c)に示すように、上記の際 日第5に導縦性ペースト6を表面高さが周囲の高さと略 同じになるように充填する。導電性ペースト6として は、銀、銅、カーボン、ハンダ等の微粒子をパインダー 樹脂や溶剤に分散させたものが挙げられる。パインダー 樹脂としては、熱硬化性樹脂が好適に使用され。後述す る熱プレスによって、硬化反応が進行する。また微粒子 の平均粒径は、多孔質層の平均孔径より大きいことが好ましい。

【0043】 攀塞性ペースト6の充壌には、スクリーン 印刷、オフセット印刷、バッド印刷、イックジェット印刷、バブルジェット印刷等の印刷や、スクイーズによる 充壌などの方法が使用できる。

【0044】次に、図1(d)~(e)に示すように、 ボリエステルフィルム3と樹脂フィルム4とを剥離し て、等電性ペースト6に凸状部6aを形成した状態で、 2枚の金属層3、4を上下から積層して熱プレスする。 この工程により、導電性ペースト6が圧密化され、導電 性ペースト6と両者の金属層3、4との圧接力が大きく なる。

【0045】金属層の材質としては、銅、白銅、青銅。 黄銅、アルミニウム、ニッケル、鉄、ステンレス、金。 銀、白金等の各種のものを使用できる。これらは、金属 籍、金属板のいずれでもよく、その厚さは好ましくは1 ~50μmである。本発明では配縁基板の配縁パクーン として好適な網箔を用いるのが特に好ましい。金属箔の 表面には、プリブレグ10との密着性を高めるために、 粗面化処理、黒色処理などの物理的又は化学的な各種表 面処理を行ってもよい。

【0046】熱プレスには真空プレス装置、熱プレス装置、連続プレス装置などの各種プレス装置が利用でき、また、熱プレスの温度、圧力は、従来公知の条件が何れも適用できる。

【0047】本発明の配線基板プリプレグは、上記のようなレーザービア加工を行う場合に限らず、被覆フィルムを使用するプリプレグの何れの用途にも使用できる。 【0048】

【実施例】以下、本発明の構成と効果を具体的に示す実 施例等について説明する。なお、多孔質層の平均孔径及 び空孔率は、次のようにして測定した。

【0049】(1) 多礼質層の平均孔径

多孔質層について、走査型電子顕微鏡 (SEM)を用いて、断面の写真撮影を行い、その写真のコンピュターによる画像解析から平均孔径を求めた。

【0050】(2)多孔質層の空孔率

空孔率(%)=((重量/密度)/容積)×100 多孔質層の容積と重量を測定し、多孔質層素材の密度を 用いて上式により、笠孔率を求めた。

【0051】〔実施例1〕イソフタル酸塩化物のヘキサン溶液とmーフェニレンジアミンの水溶液を等モル反応させて芳香族ポリアミドを得た。この芳香族ポリアミド(沈殿物)を水洗、アルコール洗浄、水洗を繰り返した後、60℃で一晩真空乾燥して乾燥ポリマーを得た。このボリマーを80℃でNーメチルー2一ピロリドン(NMP)中に溶解しさらに硝酸チウムを溶解して、硝酸リチウムを5重量%、ボリマー10重量%含む溶液(製膜原液)を得た。

【0052】これを厚み30μmの厚きで12μmの厚さのPENフィルム(帝人(株)製。テオネックスフィルム)の上に塗布し、40℃の水槽に浸漬して多孔質層を形成した。その後、1量夜水中保存して脱溶剤を行った。その後、80℃、5時間乾燥してPENフィルム上に一体に付着・形成された多孔質層を得た。

【0053】得られた多孔質層は、厚み28μm、厚み 方向に連続孔が形成されたフィンガーボイド構造となっていた。平均孔径は短径5μm、長径25μm、空孔率 は78%であった。

【0054】この多孔質層に対し、異素化ビスフェノールA型エポキシ網脂のメチルエチルケトン50重量光溶液よりなる熱硬化性樹脂の原料組成物を多孔膜側に塗布して含浸させたところ、良好な含浸性が得られた。加熱乾燥後にPENフィルムの剥離を試みたところ、界頭に

て容易に剥離することができた。

【0055】(実施例2)実施例1の芳香族ポリアミドを、N-メチルー2ーピロリドン(NMP)中に溶解し、さらにポリビニルピロリドン(PVP)(アイエスピージャパン(株)製、K-90)と水を加えて、芳香族ポリアミド(100重量部)、NMP(900重量部)、PVF(40重量部)、水(40重量部)のポリマー溶液(製膜原液)を得た。

【0056】これを厚み30 $\mu$ mの厚さで12 $\mu$ mの厚さのPENフィルム(帝人(株)襲、デオネックスフィルム)の上に途布し、60 $\tau$ 0の水槽に浸漬して多孔質層を形成した。さらに、1昼夜水中保存して脱溶剤を行った。その後、80 $\tau$ 、5時間乾燥してPENフィルム上に一体に付着・形成された多孔質層を得た。得られた多孔質層は、厚み28 $\mu$ mの連続孔が形成されたスポンジ構造となっていた。平均孔径は0、1 $\mu$ m、空孔率は68%であった。

【0057】この多孔質層に対し、異素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂のメチルエチルケトン50重量%溶液よりなる熱硬化性樹脂組成物を多孔膜側に塗布して含浸させたところ、良好な含浸性が得られた。

【0058】このプレプリグに200 $\mu$ mのパンチ穴を開け、導電性ペースト(ハンダ粉末(平均粒径約8 $\mu$ m)50vol %。溶剤50vol %)をPEN側よりスクイーズして充填した。この時点で、PENフィルムの剥離を試みたところ、界面にて容易に剥離することができた。剥離後、60kg/c m  $^{\circ}$ 、180 $^{\circ}$ Cの条件で両面に網絡をプレスして接着して両面基板を作成し、ビアの等適があることを確認した。ビア径は160 $\mu$ mであり、200 $\mu$ mの穴を押し広げることは無かった。

【0059】(実施例3)実施例2において、PENフィルムの代わりにPETフィルム(帝人(株)製、テトロンフィルム)を用いる以外は、実施例2と同様にして、多孔質層の製膜、その評価、ビア形成を行った。その結果、適切な形状でビア形成ができ、またビアによる等通を確認した。

【0060】〔比較例1〕実施例2において、芳香族ボリアミドの代わりにボリスルホン(BP-Amoco社

製、UDEL)を用いる以外は、実施例2と同様にして、多孔質層の製膜を行った。しかし、PENフィルムの上に多孔膜は形成できたものの、PENフィルムとの密着性が悪く、PENフィルムと一体化した多孔質層を得ることはできなかった。また、ボリスルホン多孔質層をPENフィルムの上に重ね、実施例2と同様の含浸処理を行ったが、ボリスルホン多孔質層がメチルエチルケトンに溶解してしまい、ブリブレグを形成できなかった。

【0061】(比較例2)実施例2において、芳香族ボリアミドの代わりに、ブタンテトラカルボン酸とジアミノジフェニルエーテルをモノマー成分として得られたボリイミドを用いる以外は、実施例2と同様にして、多孔質層の製膜を行った。しかし、PENフィルムの上に多孔膜は形成できたものの、PENフィルムとの密案性が悪く、PENフィルムと一体化した多孔質層を得ることはできなかった。

【0062】(比較例3)実施例2において、PENフィルムの代わりにポリプロビレンフィルム(東レ(株)製、トレファン)を用いる以外は、実施例2と同様にして、多孔質層の製膜を行った。しかし、ポリプロビレンフィルムの上に多孔膜は形成できたものの、多孔質層とボリプロビレンフィルムとの密養性が悪く、ポリプロビレンフィルムと一体化した多孔質層を得ることはできなかった。

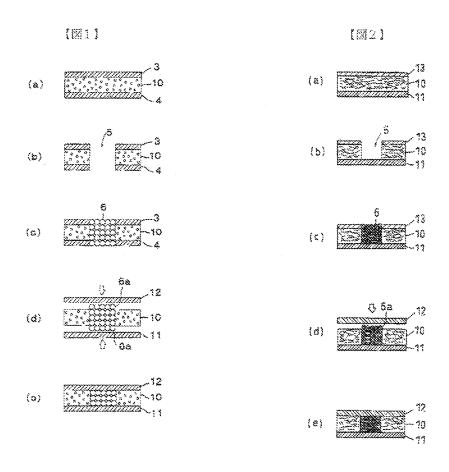
### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の配線基板プリプレグの使用方法の一例 を示す工程図

【図2】従来の金屬層間の善電接続方法の一例を示す正 程図

#### 【符号の説明】

- 3 ボリエステルフィルム
- 4 樹脂フィルム
- 5 開口部
- 6 婆電性ペースト
- 10 プリプレグ
- 11 金属層
- 12 金属層



# フロントページの続き

(51) Int. (1.7		識別記号	FΙ			(参考)
B328	27/36		B32B	27/36		
C08J	5/24	CFG	C08J	5/24	CFG	
JH 0 5 K.	1/03	610	H05K	1/03	610M	
					610U	
	3/00			3/00	N	
// COSL	77:00		COSL	77:00		

(72) 発明者 川島 敏行

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東 電工株式会社内 ドターム(参考) 4F072 AA01 AA04 AA07 AB06 AB29

AD28 AG03 AB02 AB25 AK03

AL09 AL13

4F100 AK01C AK428 AK47A AK53

ALOSC BAO3 EAO7 BA10B

BA10C DJ10A EH46 EH462

EB463 EJ82 EJ822 EJ85

EJ852 EJ862 GB43 JB130

JL01 JL05

4F201 AA24 AA26 AA29 AA41 AG01

AGO3 AG20 AR36 BAO3 BQ01

BC12 BC21 BC33 BC37 BM04

BM13 BM14

5E346 AA12 CC05 CC10 CC12 CC31

CCS2 CC34 CC37 CC38 CC39

DD12 EE09 EE13 FF18 GG15